

О ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ КИНЕТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДВИЖНОСТИ ПЕРЕГИБОВ НА ДИСЛОКАЦИОННОЙ ЛИНИИ

В.И.Никитенко, Б.Я.Фарбер, Ю.Л.Иунин

Обнаружены эффекты радикального изменения характера распределения дислокаций по длинам пробегов при изменении длительности и скважности периодической импульсной нагрузки, позволяющие получать сведения о характеристиках процессов формирования и эволюции нелинейных возбуждений, лимитирующих подвижность дислокаций в рельефе Пайерлса.

Трансляционная симметрия кристалла неизбежно определяет вырожденность его основного состояния и периодическую зависимость энергии дислокации от ее положения в плоскости скольжения, т. е. наличие потенциальных барьеров Пайерлса, которые дислокация вынуждена преодолевать при скольжении по кристаллу. Время τ_t перехода дислокации в соседнюю долину потенциального рельефа складывается из времени τ_f образования двойного перегиба критического размера λ_c и времени τ_m его расширения до аннигиляции с движущимися навстречу антикinkами на расстояние L_k (рис. 1). Величина λ_c определяется равенством силы взаимного притяжения перегибов, образующих пару, которая стимулирует ее склонение, – внешней силе, расталкивающей кinkи.

Для достаточно длинных дислокаций ($L > L_k = \sqrt{2v_k/J}$) скорость их стационарного движения в потенциальном рельефе $v = a/\tau_t = a\sqrt{2Jv_k}$, где a – параметр решетки в направлении скольжения дислокации, J – вероятность образования двойных перегибов на единице длины дислокационной линии в единицу времени и v_k – скорость бокового перемещения кinkа. Теория движения дислокаций в пайерлсовском рельефе достаточно подробно и глубоко разработана^{1–3}. Однако при сопоставлении экспериментальных данных о подвижности индивидуальных дислокаций в монокристаллах полупроводников с ее предсказаниями был выявлен ряд парадоксальных противоречий^{4–6}. Для их разрешения необходимо раздельно изучать характеристики процессов, лимитирующих формирование и подвижность солитонов на дислокационной линии. В настоящей работе описаны результаты экспериментального исследования динамики индивидуальных дислокаций в монокристаллах кремния при нагружении периодическими импульсными нагрузками со временем действия одиночного импульса, соизмеримым с τ_t , открывающие перспективы решения этой задачи.

Измерения скоростей дислокаций осуществляли на образцах в форме четырехгранных призм с размерами ребер $1,5 \times 4 \times 35$ мм³, ориентированных вдоль [111], [112] и [110], которые вырезались из бездислокационных слитков Si, выращенных бестигельной зонной плавкой. Сначала в образец при четырехпорном изгибе вокруг оси [112] при $T = 600^\circ\text{C}$ вводили дислокационные полупетли полугексагональной формы диаметром 800–1000 мкм. Места выхода на поверхность {111} 60°-ных и винтовых сегментов полупетель выявляли с помощью избирательного химического травления по методике⁷.

Отличительной особенностью настоящей работы является то, что для получения характеристик подвижности кinkов и формирования нелинейных возбуждений на дислокационной линии наряду с традиционным статическим нагружением⁷ использовалось импульсное нагружение в тех же экспериментальных условиях с длительностью импульсов напряжения t_u , сопоставимой со временем τ_t перехода дислокации в соседнюю долину потенциального рельефа. Образец деформировался серией прямоугольных импульсов, подаваемых с заданной скважностью (т. е. импульсы нагрузки были разделены соответствующими временами пауз t_p , когда приложенное напряжение $\sigma = 0$) от генератора прямоугольных импульсов через электромагнитный силовой преобразователь. Причем, время активного

нагружения, т. е. суммарное время действия импульсов нагрузки, равнялось времени статического нагружения, в течение которого дислокации смещались на расстояние $l \approx 30$ мкм.

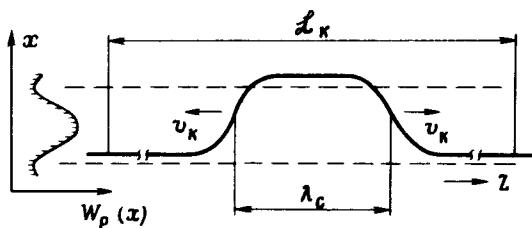


Рис. 1. Схема преодоления дислокацией барьера Пайерлса при напряжениях меньше, чем напряжение Пайерлса $\tau_p = |dW_p(x)/dx|_{\max}$

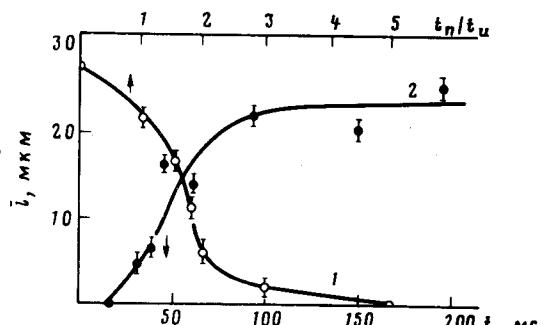


Рис. 3

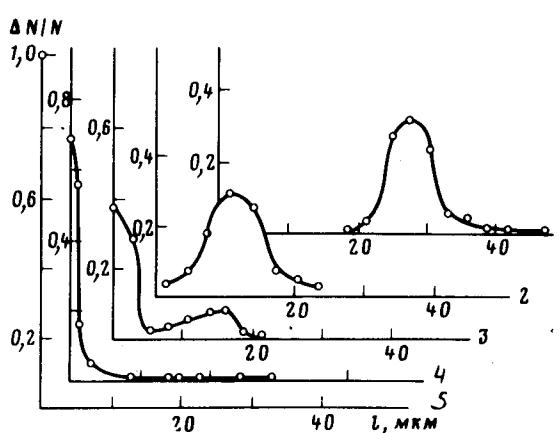


Рис. 2

На рис. 2 (кривая 1) показано распределение 60° -ных дислокаций по длинам пробегов под действием статически приложенного напряжения $\sigma = 0,7$ кг/мм 2 при $T = 600^\circ\text{C}$ за время нагружения $t_c = 7200$ с. Кривые (2–5) соответствуют случаю импульсного нагружения при постоянных как времени действия одиночного импульса ($t_u = 94$ мс), так и суммарного времени нагружения $\Sigma t_u = t_c$. Они отличаются длительностями пауз между нагрузками. Видно, что с ростом времени t_{Π} нахождения кристалла в ненагруженном состоянии происходит не только уменьшение среднего пробега дислокаций, но и качественное изменение вида гистограмм (появляются не сдвинувшиеся дислокации) и при $t_{\Pi}/t_u = 5$ движение дислокаций полностью прекращается (кривая 5).

Обработка гистограмм, представленная на рис. 3 (кривая 1), показала, что средний пробег дислокаций \bar{l} уменьшается с ростом длительности пауз от значения, измеренного в статическом эксперименте l_{ct} , до нуля. Причем, на кривой 1 имеется точка перегиба при $t_{\Pi}/t_u \approx 2$.

При исследовании зависимости среднего пробега дислокаций от длительности импульса при $t_{\Pi} = t_u$ и $\Sigma t_u = t_c$ (рис. 3, кривая 2) было обнаружено, что по мере увеличения t_u средний пробег дислокаций возрастает от 0 до значений, примерно соответствующих l_{ct} (при $t_u > 100$ мс).

Описанные эффекты могут быть объяснены при учете процессов, происходящих при преодолении дислокацией барьера Пайерлса. Если время действия импульса нагрузки меньше, чем время образования двойного перегиба критического размера ($t_u < \tau_f$), то двойные перегибы с $\lambda > \lambda_c$ не образуются за все время нагружения и $\bar{l} = 0$ (начальный участок кри-

вой 2, рис. 3). Если $\tau_f < t_i < \tau_t = \tau_f + \tau_m$, то за время действия импульса дислокация не успевает полностью перейти в следующую долину потенциального рельефа и на ней останутся двойные перегибы, которые будут стягиваться за время паузы под действием сил притяжения перегибов, образующих пару. Если при этом время паузы будет больше, чем время обратного движения перегиба, то к началу действия следующего импульса нагружения, образующие пару перегибы аннигилируют и средний пробег дислокации за время t_c тоже будет равен 0 (конечный участок кривой 1, рис. 3). Так как обсуждаемые процессы имеют статистический характер, то критическим значениям t_{π} или t_i будет соответствовать не скачкообразный переход от (или к) $\bar{l} = 0$, а точки перегиба на кривых рис. 3. По ним можно независимо определить времена образования кинков и их движения.

Эксперименты, проведенные в настоящей работе, показали, что движение перегибов вдоль дислокационной линии носит термоактивируемый характер. Обработка полученных результатов в рамках модели¹ дала значение для энергии активации движения перегиба $\sim 1,5$ эВ. Было установлено, что она зависела от примесного состава кристалла. Это свидетельствует о необходимости развития существующих теорий в направлении учета особенностей одномерного движения перегиба в поле случайных сил.

Литература

1. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. М.: Атомиздат, 1972.
2. Петухов Б.В., Покровский В.Л. ЖЭТФ, 1972, 63, 634.
3. Büttiker M., Landauer R. Phys. Rev., 1981, A23, 1397.
4. Никитенко В.И. Кн. Динамика дислокаций, К.: Наукова думка, 1975, 7.
5. Никитенко В.И., Фарбер Б.Я., Бондаренко И.Е. ЖЭТФ, 1982, 82, 1539.
6. Nikitenko V.I., Farber B.Ya. Abstract of Yamada Conference IX on Dislocations in Solids, Tokyo, 1984, p. 127.
7. Ерофеев В.Н., Никитенко В.И. ЖЭТФ, 1971, 60, 1780.